



2003.03.31

RÉUNIONS / OIML / MEETINGS		
Organes de travail <i>Working bodies</i>	Dates <i>Dates</i>	Lieux <i>Place</i>
TC 3/SC 5 Evaluation de conformité <i>Conformity assessment</i> Atelier sur le MAA/ <i>Workshop on MAA</i> TC 3 Contrôle métrologique <i>Metrological control</i> Révision/Revision D 1	2-3 juin 2003 <i>2-3 June 2003</i>  4-6 juin 2003 <i>4-6 June 2003</i>	Paris France
TC 17/SC 1 Humidité/ <i>Humidity</i> Révision/Revision R 59	18-19 septembre 2003 <i>18-19 September 2003</i> <i>(Dates and venue to be confirmed)</i>	Beijing China
TC 13 Instruments de mesure pour l'acoustique et les vibrations / <i>Measuring instruments for acoustics and vibration (in conjunction with IEC TC 29 meeting from 15 to 19 September)</i>	Septembre <i>September</i> <i>(Date and venue to be confirmed)</i>	Copenhagen Denmark
TC 8/SC 3 <i>Dynamic volume measurement (liquids other than water)</i> + TC 8 SC 4 <i>Dynamic mass measurement (liquids other than water)</i> <i>Revisions of R 86, R 105 &amp; R 117</i>	6-9 octobre 2003 <i>6-9 October 2003</i>	Paris France
Réunion du Conseil de Développement <i>Development Council Meeting</i>  38 <sup>ème</sup> Réunion du CIML <i>38<sup>th</sup> CIML Meeting</i>	4-8 novembre 2003 <i>4-8 November 2003</i>	Kyoto Japan

*Note Les secrétariats des TC/SC sont priés d'informer le BIML des réunions prévues bien à l'avance même si les dates et/ou lieux exacts sont à confirmer ultérieurement.*

*Note: Secretariats of TCs/SCs are kindly requested to inform the BIML of planned meetings well in advance even if exact dates and/or places need to be confirmed subsequently.*